

アドバンテスト テクニカルセミナー2024 講演一覧表

2024 年 11 月 8 日 (金) 東京コンファレンスセンター・品川 5F ホール A/B

13:00 ~ 17:55 (12:30 受付開始)

時間	講演内容 及び 講演者	
13:00 - 13:20	全体会場:ホール A、オンライン A	
	【70 周年記念講演】	
	株式会社アドバンテスト 代表取締役 兼 経営執行役員社長 Group COO 津久井 幸一	
13:20 - 14:20	【基調講演】	
	2025 年以降のエレクトロニクス市場展望と日本政府の戦略	
	インフォマインテリジェンス合同会社 (ブランド名: オムディア)	
	シニアコンサルティングディレクター 南川 明様	
14:20 - 14:30	休憩 (10 分)	
14:30 - 15:00	【全体講演】	
	半導体及びテスト市場に関する最新動向	
	Applied Research & Venture Team 長谷川 宏太郎	
15:00 - 15:30	【全体講演】	
	大容量、高帯域化が進む HBM のテスト課題とソリューション検討	
	メモリテスト事業本部 Memory Product 統括部 Product Marketing 部 横山 仁	
15:30 - 15:40	休憩 (10 分)	
	セッション A (会場:ホール A、オンライン A)	セッション B (会場:ホール B、オンライン B)
15:40 - 16:10	【A-1】 HPC/AI デバイスにおけるテスト課題と V93000 EXA Scale によるソリューション 営業本部 システムソリューション統括部 V93000 SAE 部 COE Group 吉野 貴俊	【B-1】 T2000 GUI ツール RDK Debug Navigator の紹介 営業本部 システムソリューション統括部 T2000 SE 部 A&P1 課 葛岡 誠
16:10 - 16:15	休憩 (5 分)	
16:15 - 16:45	【A-2】 V93000 SmarTest8 上で実行可能な 直観的プログラミング・ソリューション 営業本部 システムソリューション統括部 V93000 SAE 部 岩橋 誠司	【B-2】 T6500 シリーズ置き換えソリューション (TDLtoRDK 変換補助ツール紹介) 営業本部 システムソリューション統括部 T2000 SE 部 SoC1 課 田村 雄一 株式会社プリバテック ソリューション開発本部ハードウェアソリューション部 大倉 広倫様
16:45 - 16:50	休憩 (10 分)	
16:50 - 17:20	【A-3】 AI HPC 向けデバイスインターフェースの課題と ソリューション紹介 SVC Marketing and Business Development 統括部 Test Cell DX Marketing and BD 部 Test Cell Solution Group 高須 弘光	【B-3】 LiDAR 用 SiPM Measurement Solution 営業本部 システムソリューション統括部 T2000SE 部 A&P1 課 大住 太郎
17:20 - 17:25	休憩 (5 分)	
17:25 - 17:55	全体会場:ホール A、オンライン A	
	【全体講演】	
	Improving Efficiency and Robustness of Gaussian Process Based Outlier Detection via Ensemble Learning (アンサンブル学習によるガウス過程異常検知の効率とロバスト性の改善)	
	ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 デバイス技術部門 データサイエンス技術部 技術 4 課 栄木 誠様 (代理: アナログ LSI 製品部門 製品技術 1 部 製品技術 1 課 梶山 賀生様)	
17:55	セミナー終了	
17:55 -	会場にてご参加の皆様には、懇親会 (5F ホワイエ) をご用意しております。	

※ 講演の内容・順番がやむを得ず変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

※ 基調・全体講演につきましては、ホール A (オンライン A) での開催になります。

※ 会場・オンライン配信ともに、休憩ごとにセッションの移動が可能です。

※ 休憩時、弊社の ESG の取り組みについてのビデオが流れます。お時間がございましたら、ご覧いただけますと大変ありがたく存じます。